Інститут фізики НАНУ

Жугаєвич Андрій Яремович

Стрибковий транспорт і кінетика люмінесценції наноструктурованого кремнію

01.04.07 — фізика твердого тіла

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук

Науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, професор член-кор. НАНУ Блонський Іван Васильович

Актуальність теми



Суть наукової проблеми

Особливості ФЛ ПК:

- фосфоресценція тривалістю до години,
- бекерелів показник $\beta < 1$ (аномалія*),
- немонотонна залежність $\beta(T)$.



* Тому що $\int_0^\infty I(t) \, \mathrm{d}t < \infty \implies \beta > 1.$

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Метою роботи є розробка теоретичної моделі для опису міграції електронних збуджень у нанокремнії, яка б з єдиних позицій пояснювала природу виявлених експериментально особливостей кінетики згасання ФЛ, а саме: появу степенево згасаючого післясвічення (фосфоресценції) $I(t) \sim t^{-\beta}$, аномально малу величину бекерелевого показника ($\beta < 1$), немонотонність температурної залежності $\beta(T)$.

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Метою роботи є розробка теоретичної моделі для опису міграції електронних збуджень у нанокремнії, яка б з єдиних позицій пояснювала природу виявлених експериментально особливостей кінетики згасання ФЛ, а саме: появу степенево згасаючого післясвічення (фосфоресценції) $I(t) \sim t^{-\beta}$, аномально малу величину бекерелевого показника ($\beta < 1$), немонотонність температурної залежності $\beta(T)$.

Об'єктом дослідження є пасивовані шаром оксиду нанокристаліти кремнію (характерного розміру 4 нм) у формі нерегулярних по товщині КД (у випадку ПК) і масивів КТ в SiO₂ (*далі* – нанокремній). **Предметом дослідження** є довгочасова компонента кінетики згасання основної (червоної) смуги ФЛ нанокремнію.

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Метою роботи є розробка теоретичної моделі для опису міграції електронних збуджень у нанокремнії, яка б з єдиних позицій пояснювала природу виявлених експериментально особливостей кінетики згасання ФЛ, а саме: появу степенево згасаючого післясвічення (фосфоресценції) $I(t) \sim t^{-\beta}$, аномально малу величину бекерелевого показника ($\beta < 1$), немонотонність температурної залежності $\beta(T)$.

Об'єктом дослідження є пасивовані шаром оксиду нанокристаліти кремнію (характерного розміру 4 нм) у формі нерегулярних по товщині КД (у випадку ПК) і масивів КТ в SiO₂ (*далі* – нанокремній). **Предметом дослідження** є довгочасова компонента кінетики згасання основної (червоної) смуги ФЛ нанокремнію.

Публікації: Результати дисертації опубліковано в 4 статтях (Физика низких температур – 2002, Микросистемная техника – 2003, Physics of Low-Dimensional Structures – 2003, Int. J. Nanotechnology – 2006) та в 12 збірниках матеріалів/тез конференцій.

Структура дисертації

- 1. Фізичні властивості і ФЛ нанокремнію.
 - Атомістична структура.
 - Електронна структура. (7)
- Електронні кінетичні процеси. (8)
- Фотолюмінесценція.
- 2. Кінетика ФЛ: аналіз експериментальних даних і побудова моделі.
 - Експериментальні факти.
 - Модель ФЛ. <mark>(3)</mark>
 - Мінімальна модель ФЛ. (5,9)
- Мерехтіння ФЛ. (4)
- Обернена задача люмінесценції. (2)

- 3. Кінетика ФЛ: розв'язання основної моделі.
 - Чисельне розв'язання для різних модифікацій моделі. (1,6а)
 - Наближення низьких температур. (6b)

^(*) Виділені червоним кольором числа в дужках означають номери наукових положень дисертації згідно їх переліку в авторефераті.

Експеримент

















Фізичні властивості нанокремнію в контексті побудови моделі фосфоресценції

- Структурні особливості з яким об'єктом маємо справу?
- Електронна структура яка природа пасткових станів?
- Електронні кінетичні процеси які процеси треба врахувати?
- Фотолюмінесценція як перебігає сам процес ФЛ?

Будова і структурні особливості нанокремнію



Рис. 1. Схематична структура нанокремнію.

Атомістична структура нанокремнію: Типові зображення



Рис. 2. Типові зображення нанокристалітів розміром близько 4 нм у поруватому кремнії (RTO при 1000°C), зроблені методом електронної просвічуючої мікроскопії високої роздільної здатності: (a) ізольований, (b) неізольований [Cullis94].

Атомістична структура нанокремнію: Розмаїття форм



KT в SiO₂ [Salonidou04]



KT у KД SiO_2 [Sun04]



поруватий кремній [Cullis91]



квантова дротина [Sham04]

Атомістична структура нанокремнію: Утворення наноструктур



Рис. 3. Протравлені в глибину ділянки поруватого кремнію [Martin-Palma04].



Рис. 4. SiO₂ до (зліва) і після (справа) утворення нанокристалітів кремнію методом іонної імплантації [Dunaevskii04].



Рис. 5. Зображення планарного Si/SiO₂ інтерфейсу, зроблені просвічуючим електронним мікроскопом [Cho04]. Товщина кремнієвого шару на правому зображенні 1.4-1.6 нм.



Рис. 6. Результати чисельного моделювання планарного Si/SiO₂ інтерфейсу (класична механіка). Площина інтерфейсу (100), площина рисунку (011) [Tu00].



Рис. 7. Результати чисельного моделювання інтерфейсу для квантової точки (класична механіка) [Hadjisavvas04].

Атомістична структура нанокремнію



Ключові висновки:

- Окрема КТ має три складові: нанокристаліт Si, перехідний шар SiO_x і матриця аморфного SiO₂.
- ПК має розгалужену структуру КД змінного перерізу.
- Структурна неоднорідність на всіх масштабах.

Електронна структура нанокремнію



Рис. 8. Схема електронної структури нанокремнію.

Електронна структура нанокремнію: Інтерфейс Si/SiO₂



Рис. 9. Чисельні розрахунки електронної структури планарного $Si(100)/SiO_2$ інтерфейсу для двох реалістичних моделей [Giustino05]. Сірим тоном виділений шар SiO_x . Числові значення заменшені, що типово для методу функціонала густини, але пропорції збережені. Експеримент показує, що зона провідності SiO_2 розташована на 3 еВ вище зони провідності Si, а валентна зона — на 4 еВ нижче.

Пасткові стани

- власні або чужорідні дефекти в самому нанокристаліті (їх мало і вони мають тенденцію мігрувати на поверхню);
- пасткові стани в матриці (транспортно недосяжні);
- локалізовані стани в приповерхневому/інтерфейсному шарі;
- геометрично локалізовані стани у квантових дротинах.
- (!) В процесі ФЛ додатково утворюються "радіаційні" дефекти.

Пасткові стани в інтерфейсному шарі



Геометричні ефекти локалізації (7)

- Звуження КД створює ефективний бар'єр висотою до 2-3 еВ.
- Потовщення КД дає локалізований стан до 0.3 еВ для КД 4 нм.
- Викривлення КД дає мілкий локалізований стан менше 1 меВ.

Ефект потовщення КД:



Рис. 10. Центральний переріз хвильової функції основного стану циліндричної ями нескінченної глибини зі сферичним 50%-им потовщенням. Зображена четверта частина. Радіус локалізації по показнику спадання хвильової функції дорівнює 0.75 радіуса циліндра.

Ефект викривлення КД:



Рис. 11. Центральний переріз хвильової функції основного стану циліндричної ями нескінченної глибини, зігнутої під прямим кутом з радіусом згину рівним двом радіусам циліндра. Зображена половина. Радіус локалізації по показнику спадання хвильової функції дорівнює 12 радіусів циліндра.

Ключові висновки:

- В геометрії КТ пасткові стани пов'язані з локалізацією дірок на поверхні нанокристаліта і дефектами в перехідному шарі, а міграція збуджень відбувається в межах одного нанокристаліта.
- Для КД геометрична локалізація додатково дає широкий спектр пасткових станів від долей міліелектронвольта до електронвольта, а міграція збуджень можлива по розгалуженій структурі ПК.

Електронні кінетичні процеси

Tриступенева ієрархія часів (8):

- до 1 нс фотозбудження, делокалізація носіїв у нанокристаліті, їх релаксація, гасіння люмінесценції через Оже-процеси і безвипромінювальні центри;
- від 1 мкс до 1 мс випромінювальна рекомбінація на поверхні і в об'ємі нанокристаліта, безвипромінювальна рекомбінація через розсіяння на фононах;
- від 1 мс *стрибковий транспорт*, структурні зміни.

Фотолюмінесценція

Основна (червона) смуга ФЛ:

Пік 650-800 нм (1.6-1.9 eB), ширина 0.5 eB, час висвічування — мікросекунди. Природа — рекомбінація носіїв (екситонів), делокалізованих в межах нанокристаліта або локалізованих у приповерхневій області.

Додаткові смуги ФЛ:

У випадку сильнооксидованих зразків — синя (450 нм або 2.7 eB) наносекундна смуга ФЛ, природа якої до кінця не з'ясована, але однозначно пов'язується з локалізованими збудженнями в перехідному шарі Si/SiO₂.



Фотолюмінесценція



 $Atomic\ configuration$

Рис. 12. Стандартна схема ФЛ локалізованого збудження без міграції.

Кінетика згасання фотолюмінесценції (основна смуга): Триступенева ієрархія часів (8):

- Ультрашвидкі явища (складна часова залежність):
 - фотозбудження електрон-діркових пар в нанокристалітах;
 - релаксація носіїв на нижчі стани нанокристаліта і пасткові стани перехідного шару;
 - рекомбінація у швидких каналах.
- Основне висвічування показникового типу (після релаксації):
 - екситонна рекомбінація на поверхні і в об'ємі нанокристаліта.
- Степенево згасаюче післясвічення:
 - звільнення носіїв з пасткових станів;
 - тунельна міграція збуджень.
Експериментальні факти

Дисертаційна робота базується на експериментальних дослідженнях нанокремнію, проведених очолюваною І. В. Блонським науковою групою з Інституту фізики НАН України (А. К. Кадащук, В. М. Кадан, О. Ю. Вахнін, В. О. Сальников).

Специфікація зразків

- Сильнооксидовані зразки ПК, приготовлені за традиційною технологією електрохімічного травлення при різних густинах струму анодування 5–80 мА/см² і часах травлення 15–90 хв. кремнієвих пластин з *p*-типом провідності, питомим опором близько 10 Ом/см і кристалографічною орієнтацією (111).
- Кремнієві нанокристаліти в оксидній матриці, одержані імплантацією іонами Si⁺ шарів SiO₂ товщиною близько 500 нм з дозою опромінення 6×10¹⁶ см⁻² і наступним ізотермічним відпаленням в атмосфері азоту при температурі 1150°С на протязі 30 хв.



Рис. 13. Типовий спектр ФЛ досліджуваних зразків.



Рис. 14. Температурна залежність інтегральної інтенсивності ФЛ. Інтенсивність збудження становить: $A - 1 \text{ кBt/cm}^2$, $B - 20 \text{ кBt/cm}^2$.

Експериментальні факти



Рис. 15. Типова залежність інтегральної інтенсивності ФЛ від інтенсивності збуджуючого світла для ПК: точки – експеримент, лінія – теоретична крива $I \sim \sqrt{1 + I_{\rm exc}/I_0} - 1$, де $I_0 = 0.1 \text{ kBt/cm}^2$.



Рис. 16. Спектральна залежність відношення початкової інтенсивності ФЛ до інтенсивності через 1 год. після початку вимірювань.

Експериментальні факти: ТСЛ



Рис. 17. Криві висвічування ТСЛ для ПК: 1) сумарний сигнал ($\lambda < 800$ нм); 2) $\lambda > 640$ нм; 3) $\lambda > 690$ nm; 4) $\lambda > 730$ нм; 5) $\lambda < 580$ нм.

Висновок: широкий безструктурний розподіл пасткових станів для окремого нанооб'єкта (КД чи група сполучених КТ).



Рис. 18. Кінетика згасання фосфоресценції ПК. Наведені криві для шести температур, зверху вниз: 28, 57, 84, 145, 193, 243 К.



Рис. 19. Залежність бекерелевого показника від температури і часу. Параметр $\Gamma^{-1} = 0.02$ с. Ширина засічок пропорційна інтервалу усереднення. Символи різних температур ті ж, що й на рис. 18.

Пояснення рис. 19 — головна задача дисертації.

Інші системи, де проявляється таке "затримане" згасання сигналу:

- Згасання перехідного струму в *a*-As₂Se₃ [Pfister77] (time-of-flight studies) інші механізми.
- Кристалофосфори (наприклад, KCl-Yb [Пологрудов
99]) $\beta > 1$.
- Згасання ФЛ органічних напівпровідників:
 - для дифенілу-ЛПП
Ф $\beta=0.964\pm0.011$ при температурі 5 К [Кадащук,Вахнін
06];
 - для полі
(N-епоксипропілкарбазолу) β до 0.5 [Kadaschuk
97].



Рис. 20. Бекерелів показник згасання ФЛ (a) і крива ТСЛ (b) для плівок полі(N-епоксипропілкарбазолу) [Kadaschuk97].

Модель фотолюмінесценції: загальні положення

Ключове наближення:

• релаксацію електронів вважаємо миттєвою (а рекомбінаційні процеси, процеси делокалізації носіїв у межах нанокристаліта, стрибки носіїв між локалізованими станами протікають ще швидше).

Тоді система описується кінетичним рівнянням Паулі:

$$\frac{\mathrm{d}P_C}{\mathrm{d}t} = \sum_{C'} \left(P_{C'} w_{C'C} - P_C w_{CC'} \right), \tag{1}$$

де $P_C(t)$ – імовірність знайти систему в момент часу t в конфігурації C із заданим розташуванням всіх частинок, а $w_{CC'}$ – частота переходу з конфігурації C в C'.

Далі треба конкретизувати конфігураційний простір станів і частоти переходів.

Конкретизація переходів

Переходи вважаємо тунельними термічно активованими, тоді

$$w_{if} = \Gamma_{if} e^{-E_{\rm A}/T},\tag{2}$$

де індекси i та f відповідають початковому і кінцевому станам,

$$E_{A} = \begin{cases} 0, & E_{i} > E_{f}, \\ E_{f} - E_{i}, & E_{i} < E_{f} \end{cases}$$
(3)

– енергія активації переходу, $E_{i,f}$ – відповідне значення повної енергії системи, Γ_{if} – безактиваційна складова переходу. Величини Γ_{if} визначаються в основному перекриттям хвильових функцій і їх зручно представити у вигляді

$$\Gamma_{if} = \nu_0 e^{-R_{if}},\tag{4}$$

де R_{if} – безрозмірна тунельна товщина бар'єру, в квазікласичному наближенні пропорційна просторовій відстані між локалізованими рівнями, а ν_0 – стала порядку частоти руху електрона в потенціальній ямі, що формує локалізований стан.

Модель фотолюмінесценції

Конкретизація станів



З урахуванням міграції (модель фосфоресценції ПК)



Мінімальна модель фотолюмінесценції

Формально, весь спектр експериментальних даних можна описати в "мінімальній" моделі ФЛ, коли люмінесценція відбувається "в один перехід" без проміжних станів. Зазвичай так і поступають, бо насправді такий підхід можна трактувати ширше, як наближення ефективного середовища:

$$I(t) = q \left\langle w e^{-wt} \right\rangle, \tag{5}$$

де усереднення проводиться по частотах переходів w, розподіл яких і визначає ефективне середовище, а q – проінтегрована по часу інтенсивність випромінювання.

Характерні приклади:

- внутрішньоцентрова люмінесценція з довгоживучим нижнім (триплет) і короткоживучим верхнім (синглет) рівнями;
- іонізація центрів люмінесценції з тунельним поверненням носія.

Введені позначення

З огляду на формули (2) і (4) зручно ввести позначення

$$u = R - \bar{R} + \frac{E_{\rm A}}{T}, \text{ тобто } w = \Gamma e^{-u}, \tag{6}$$

де \bar{R} – деяке середнє значення тунельної товщини і, відповідно, Γ – середнє значення Γ_{if} . Тоді (5) набуде вигляду

$$I(t) = q\Gamma \int_0^\infty \exp\left(-u - \Gamma t e^{-u}\right) \varphi(u) \,\mathrm{d}u,\tag{7}$$

де φ – щільність функції розподілу величини u (логарифм частоти переходу).

Наближення великих часів (5)

Щоб знайти довгочасову асимптотику інтеграла (7), скористаємось асимптотичними методами обчислення інтегралів типу метода перевалу, тоді

$$I(t) \sim q\sqrt{2\pi} \frac{b}{\sqrt{b+b'}} t^{-1} e^{-b} \varphi, \qquad (8)$$

$$\beta = -\frac{\mathrm{d}\ln I}{\mathrm{d}\ln t} = b \left[1 + \frac{1}{2} \frac{(b'+b'')}{(b+b')^2} \right].$$
(9)

де $b\equiv b(u)=1-(\ln\varphi(u))',$ а зв'язок між tі "перевальним" значенням uдається рівнянням

$$u = \ln \Gamma t - \ln b(u). \tag{10}$$

Можна сказати, що в середньому в даний момент часу t "висвічуються" носії з частотою переходів e^{-u} . Чим більший час спостереження t, тим далі в бік зростання u ми рухаємося.

Таким чином, дослідження довгочасової асимптотики дозволяє "прозондувати" функцію розподілу φ .

Типові приклади кінетики згасання люмінесценції (5)

довгочасова кінетика згасання	розподіл величини u
мультипоказникова	дискретний
розтягнута експонента	з гаусовим або крутішим хвостом
степенева $(\beta > 1)$	З ПОКАЗНИКОВИМ ХВОСТОМ
гіперболічна $(\beta pprox 1)$	зі степеневим хвостом
eta < 1	немонотонний

Однак часто бувають ситуації, коли розподіл є простою комбінацією вищеперелічених, тоді кінетика згасання на різних проміжках часу може мати різну асимптотику.

Апроксимація "розтягнутою" експонентою (9)

Якщо розподіл часів життя логарифмічно широкий, то в кінетиці згасання ФЛ це проявляється, як "розтягнута" експонента, причому чим більша дисперсія, тим сильніше "розтягнення".



Рис. 21. Апроксимація розтягнутою експонентою $\exp(-at^s)$ (штрихова лінія) кривої згасання люмінесценції (суцільна лінія) для гаусового розподілу $\varphi(u) \sim e^{-\alpha(u-1)^2}$. Зліва: $\alpha = 1$, s = 0.68; справа (мала дисперсія): $\alpha = 8$, s = 0.9.

Мерехтіння стаціонарної фотолюмінесценції (4) Наближення:

- нескінченна швидкість рекомбінації в нанокристаліті;
- захоплюються на пасткові стани тільки носії одного знаку;
- обмежимося однозарядними станами КТ і не враховуватимемо стрибковий транспорт електронів по пасткових станах.

Маємо два стани: незаряджений "On"-стан (імовірність p_0) і однократно заряджені "Off"-стани із захопленим на пастку α носієм (імовірність p_{α}). Кінетичне рівняння:

$$\dot{p}_0 = -p_0 \sum_{\alpha} w_{\alpha}^{\text{esc}} + \sum_{\alpha} p_{\alpha} w_{\alpha}^{\text{ret}},$$
$$\dot{p}_{\alpha} = -p_{\alpha} w_{\alpha}^{\text{ret}} + p_0 w_{\alpha}^{\text{esc}}.$$

Розв'язавши, одержимо щільність розподілу "Off"-інтервалів, яка співпадає з часовою залежністю інтенсивності згасаючої фосфоресценції.

Аналіз довгочасової кінетики згасання ФЛ як метод дослідження пасткових станів (2)

Обертаючи рівняння (8) одержимо формулу відновлення розподілу частот переходів (точніше функцію $\varphi(u)$) за кривою згасання люмінесценції (обернена задача люмінесценції):

$$\varphi\left(\ln\frac{\Gamma t}{\beta(t)}\right) = \frac{tI(t)e^{\beta(t)}}{q\sqrt{2\pi\beta(t)}},\tag{11}$$

де Γ і q(T) – невідомі параметри, які знаходяться з умови зшивання різних кривих згасання. Методика застосовна, коли β мало змінюється з часом (в логарифмічному масштабі):

$$\left| \frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\ln t} \right| \ll 1,\tag{12}$$

тобто для згасання степеневого типу.

Обернена задача люмінесценції: Тест





Рис. 22. Точна (жирна лінія) і відновлена (тонка лінія) щільності розподілів величини u для двох прикладів: $\varphi = se^{-su}$ (зліва) і $\varphi = s^2 u e^{-su}$ (справа) для s = 0.2. Для відновлення використовувалася крива згасання в часовому діапазоні від 2 до 2000. Штриховою лінією позначено значення критерія застосовності b'/b, відмітки на осі ординат відповідають саме цій величині.

Обернена задача люмінесценції: Експериментальні дані



Рис. 23. Логарифм щільності ефективного розподілу енергій активації (з точністю до нормування), відновлений за кривими згасання з рис. 18. Символи точок такі ж як на рис. 18. Параметр $\Gamma^{-1} = 0.02$ с, параметри q(T) наведені на рис. 24.

Обернена задача люмінесценції: Експериментальні дані



Рис. 24. Логарифм оцінки інтегральної інтенсивності фосфоресценції (див. рис. 23). Штрихова лінія має обернений коефіцієнт нахилу 5 меВ. Така "перевернута арреніусова" залежність іноді спостерігається для безвипромінювальних процесів [John96].

Загалом одержані результати узгоджуються з результатами обробки кривих ТСЛ (рис. 17): щільність ефективного розподілу енергій активації зростає, сповільнюючи свій ріст при 50 меВ, далі (переходячи на криву ТСЛ) φ досягає пологого максимуму при 150 меВ. Пояснення аномалії eta < 1 в мінімальній моделі $\mathbf{\Phi} \mathbf{\Pi}$



Одержані ефективні розподіли енергій активації дають $\beta < 1$, що й не дивно, оскільки формули ТСЛ виводилися фактично в рамках мінімальної моделі люмінесценції.

Потрібно пояснити природу одержаних розподілів.

Екзотичні пояснення:

- бімодальність розподілу рівнів енергії локалізованих станів незрозуміла її природа в нанокремнії;
- специфічна антикореляція рівнів енергії сусідніх рівнів звідки ії взяти;
- специфічне заселення пасткових станів але неможливо пояснити $\beta(T)$.

Таким чином, в мінімальній моделі неможливо пояснити аномалію $\beta < 1$ і температурну залежність $\beta(T)$. Тому не можна нехтувати проміжними станами, а треба коректно враховувати транспорт і перезахоплення носіїв на шляху до рекомбінації.

Модель фосфоресценції

Фактори, що визначають особливості кінетики рекомбінації в системах зі стрибковим транспортом:

- велика дисперсія розподілу частот переходів;
- невпорядкованість частот переходів;
- дифузійно контрольована рекомбінація;
- міжчастинкова взаємодія*.

^{*} В це поняття ми не включаємо рекомбінаційну взаємодію.

Модель фосфоресценції

Фактори, що визначають особливості кінетики рекомбінації в системах зі стрибковим транспортом:

- велика дисперсія розподілу частот переходів;
- невпорядкованість частот переходів;
- дифузійно контрольована рекомбінація;
- міжчастинкова взаємодія*.

Спрощення:

- не враховуємо останні два фактори;
- вважаємо рекомбінацію різних пар носіїв незалежною одна від одної (наближення гемінальних пар);
- вважаємо один з носіїв нерухомим.

^{*} В це поняття ми не включаємо рекомбінаційну взаємодію.

Модель фосфоресценції

Фактори, що визначають особливості кінетики рекомбінації в системах зі стрибковим транспортом:

- велика дисперсія розподілу частот переходів;
- невпорядкованість частот переходів;
- дифузійно контрольована рекомбінація;
- міжчастинкова взаємодія*.

Спрощення:

- не враховуємо останні два фактори;
- вважаємо рекомбінацію різних пар носіїв незалежною одна від одної (наближення гемінальних пар);
- вважаємо один з носіїв нерухомим.

Отже, процес люмінесценції зводиться до стрибкового руху носія на центр люмінесценції — **це модель фосфоресценції ПК**.

^{*} В це поняття ми не включаємо рекомбінаційну взаємодію.

Математичне формулювання задачі

Сукупність локалізованих станів, по яких рухається носій, утворює деяку гратку X у тривимірному просторі. При попаданні у виділений вузол гратки, який назвемо початком координат, носій миттєво рекомбінує з нерухомим носієм протилежного знаку. Еволюція системи описується кінетичним рівнянням Паулі (1), яке в даному випадку має вигляд

$$\dot{p}_x = \sum_{y \in X} \left(p_y w_{yx} - p_x w_{xy} \right) \tag{13}$$

при $x \neq 0$ і $p_0 = 0$ в початку координат (поглинаючий стан), тут $p_x(t)$ – імовірність знаходження носія у вузлі x в момент часу t. Рівняння (13) треба доповнити початковою умовою — задати $p_x(0)$.

Інтенсивність люмінесценції обчислюємо за формулою

$$I(t) \sim -\sum_{x \in X} \dot{p}_x(t) \equiv \sum_{x \in X} p_x(t) w_{x0}.$$
 (14)

Конкретизація моделі:

- Початкове заселення вузлів вибираємо однорідним, оскільки вплив можливого неоднорідного заселення можна оцінити, просто змінюючи просторовий розподіл вузлів.
- Рівні енергії сусідніх вузлів вибираємо некорельованими, оскільки в нанокремнії немає видимих причин, щоб ефекти такої кореляції сильно проявляли себе на фоні значної дисперсії рівнів енергії. Розподіл енергії окремого вузла вибираємо гаусовим.
- Геометрично невпорядковані гратки будуємо гаусовим "розмиттям" вузлів упорядкованих граток.

Масштабні параметри задачі:

- середня відстань між сусідніми вузлами (цей параметр фактично незадіяний);
- масштаб часу Γ^{-1} ;
- масштаб енергії σ_E корінь з дисперсії розподілу рівнів енергії.

Безрозмірні параметри задачі:

- тип і розмірність гратки;
- розмір гратки (середнє початкове розділення носіїв фактично пропорційне розмірам гратки);
- температура в одиницях T/σ_E ;
- дисперсія зсуву положень вузлів відносно впорядкованої гратки в одиницях середньої відстані між сусідніми вузлами (при цьому радіус локалізації покладаємо одиничним).



Рис. 25. Температурна залежність $\beta(T)$ для різних часів спостереження і різних моделей: одновимірна 8 вузлів (суцільна лінія), двовимірна 5×5 (пунктирна лінія), двовимірна 5×5 з геометричним безпорядком (штрихова лінія). σ_E^2 – дисперсія розподілу рівнів енергії.



Рис. 26. Температурна залежність $\beta(T)$ для різних розмірів гратки: зліва – одновимірна гратка при $\Gamma t = 1000$, справа – двовимірна гратка $L \times L$ при $\Gamma t = 100$.



Рис. 27. Зведена температурно-часова залежність $\beta(T \lg \Gamma t)$: зліва – одновимірна гратка з 8 вузлів, справа – двовимірна гратка 5 × 5. Наведені криві для різних часів, знизу догори: 50, 200, 1000, 5000, 20000, 100000. Оскільки лінії зливаються, то для кращого сприйняття використовувалася інтерполяція кубічними сплайнами, що для нижніх кривих дало хибну хвилястість.

Ключові висновки:

- Запропонована модель пояснює аномалію $\beta < 1$ і правильно відтворює температурну залежність $\beta(T)$.
- Аномалія β < 1 пояснюється просторовим розділенням електрондіркової пари і пов'язаним з цим багатократним перезахопленням носіїв на шляху до рекомбінації. При зростанні просторового розділення ефект посилюється.
- Температурна залежність $\beta(T)$ є універсальною відносно деталей моделі, маючи одну й ту ж форму, зображену на рис. 25, 26, 27.
- На великих часах залежність $\beta(T, t)$ зводиться до однопараметричної функції від $T \lg \Gamma t$. При цьому положення мінімуму фіксоване в цих координатах, а його глибина спадає з часом.
- За експериментальною залежністю $\beta(T \lg \Gamma t)$ можна оцінити дисперсію заселених рівнів енергії і просторове розділення електрондіркової пари. Зокрема для ПК (рис. 19) ширина розподілу енергій становить близько 0.1 еВ, а носії розділені кількома стрибками.

Довгочасова асимптотика згасання люмінесценції: наближення низьких температур

При низьких температурах часова еволюція функції Гріна зводиться до квазірівноважного заповнення басейнів енергетичного рельєфу, тобто в кожен момент часу вузли, які належать до заповненого басейну, заселені за розподілом Гіббса, а решта вузлів пусті. В одновимірному випадку цей процес описується аналітично:

$$I(t) = \left\langle w e^{-wt} \right\rangle,$$

де

$$w = \frac{\Gamma}{2} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{A}}}{T}\right), \quad \text{a } E_{\mathrm{A}} = \max_{0 \leq x < y < x_{0}} \left(E_{x} - E_{y}\right) \tag{15}$$

має смисл енергії активації.

Важливість одержаної формули полягає в тому, що вона строго обгрунтовує наближення ефективного середовища.

Наближення низьких температур



Рис. 28. Обчислена щільність розподілу енергії активації для випадку нормально розподіленої енергії вузла для різних значень просторового розділення носіїв, зліва направо: 4, 8, 16, 32.

Два головні результати дисертації: перший

Пояснено природу аномального бекерелевого показника згасання довгочасової кінетики люмінесценції, а також його немонотонну температурну залежність багатократним перезахопленням носіїв пастками на шляху до їх рекомбінації.

Важливість результату полягає в тому, що такий ефект свідчить про значне просторове розділення електрон-діркової пари і може служити кількісною характеристикою такого розділення.

Достовірність: а) в основі моделі лежать теоретичні уявлення, в рамках яких пояснено весь спектр наведених у дисертації експериментальних даних; б) дані по кінетиці згасання ФЛ ПК були ретельно оброблені статистичними методами, а для більшої впевненості аномалію $\beta < 1$ було підтверджено ще для одної системи; в) відтворена температурна залежність $\beta(T)$; г) ефект стійкий відносно геометрії розташування пасткових станів і специфіки частот переходів; д) значення двох вільних параметрів моделі — середнього часу безактиваційних тунельних переходів (0.1 с) і дисперсії розподілу рівнів енергії (0.1 еВ) — цілком реалістичні для досліджуваних зразків.
Два головні результати дисертації: другий

Запропоновано і реалізовано на прикладі нанокремнію метод відновлення ефективного розподілу енергій активацій пасткових станів за довгочасовою кінетикою люмінесценції носіїв, захоплених на ці стани.

Важливість результату полягає в тому, що в повній аналогії з методом термостимульованої люмінесценції, дослідження часової і температурної залежності довгочасової кінетики згасання люмінесценції дає інформацію про пасткові стани системи.

Достовірність: а) з математичного боку метод протестований на двох прикладах; б) дані ПК для різних температур лягають на одну криву; в) відновлений для ПК розподіл енергій активації узгоджується з даними ТСЛ.

Решта положень, що виносяться на захист

- Побудовано теоретичну модель ФЛ нанокремнію, в рамках якої пояснено всі наявні експериментальні дані. Зокрема, модель адекватно описує фосфоресценцію ПК і мерехтіння ФЛ одиночних КТ. Проаналізовано вплив різних факторів рекомбінаційного механізму люмінесценції на особливості ФЛ нанокремнію.
- Вказано на генетичний зв'язок фосфоресценції з деградацією ФЛ і мерехтінням одиночних КТ. Показано, що щільність розподілу інтервалів пониженої світності КТ функціонально близька, а за певних умов — співпадає з часовою залежністю інтенсивності згасаючої фосфоресценції.
- 5. В наближенні великих часів виведено асимптотичні формули для інтенсивності люмінесценції. Показано, що її довгочасова асимптотика визначається хвостом розподілу часів життя.
- 6. Розв'язано чисельно і проаналізовано аналітично математичну модель стрибкового транспорту носіїв заряду на центр люмінесценції з термічно активованими тунельними переходами. Зокрема, розраховано кінетику згасання люмінесценції такої системи.

- 7. Зроблено оцінки енергетичного спектру і радіусу локалізації геометричних пасток різних типів у квантових дротинах ПК. Зокрема, викривлення дротини сталого перерізу створює локалізований стан з енергією менше міліелектронвольта, потовщення дротини дають енергію локалізації порядку десятих долей електронвольта, звуження дротини створюють енергетичні бар'єри аж до повної ізоляції окремих ділянок КД.
- Показано, що характерні часи різних електронних кінетичних процесів у нанокремнії утворюють триступеневу ієрархію. Це проявляється і в кінетиці ФЛ, яка на кожному з цих трьох часових масштабів має свої характерні особливості часової залежності.
- 9. Показано, що кінетика згасання ФЛ, яку апроксимують розтягнутою експонентою, відповідає широкому в логарифмічному масштабі розподілу часів життя (логарифмічно нормальний розподіл) з тим більшою дисперсією, чим сильніше "розтягнення".